



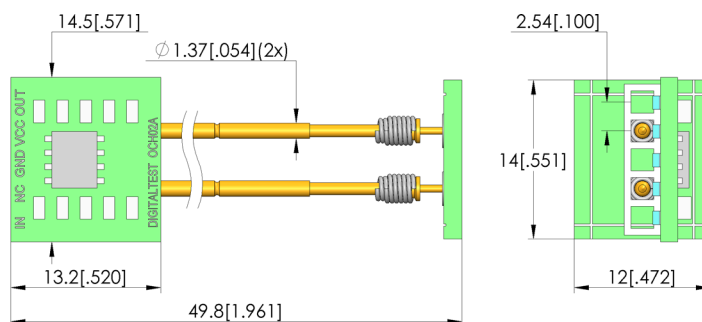
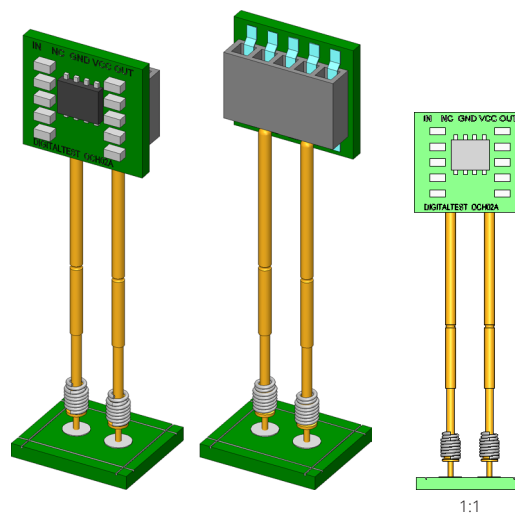
- Componenti per il test Opens per il test capacitivo di chip semiconduttori alla ricerca di guasti, cortocircuiti e difetti di saldatura
- Adatto ai sistemi di test Digitaltest

Utilizzo

Le sonde di test OpensCheck sono utilizzate per i test capacitivi dei circuiti integrati al fine di verificare le connessioni a filo all'interno di un circuito integrato per individuare circuiti aperti, cortocircuiti e difetti di saldatura.

Fornitura

Piastra elettronica, piastra sensore e contatti a molla GKS-925 T JA 1000-S.



Dati generali

Gruppo di prodotti:	opens test
serie:	OTU
Tipo:	Digitaltest opens test
Versione:	
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	Piastra elettronica, piastra sensore, GKS
Larghezza:	12 mm
Altezza:	49,8 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	si

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA xxxx/MTSxxx

Dati tecnici

corsa:	5 mm
forza elastica:	1 N
Lunghezza:	14 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	12 x 14 x 49,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

